(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-343406 (P2000-343406A)

(43)公開日 平成12年12月12日(2000.12.12)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

B 2 4 B 37/00

H01L 21/304

622

B 2 4 B 37/00

3C058

HO1L 21/304

622M

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平11-155736

(22)出願日

平成11年6月2日(1999.6.2)

(71)出顧人 000002118

住友金属工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72)発明者 渡部 橋司

兵庫県尼崎市扶桑町1番8号 住友金属工

業株式会社半導体装置事業部内

(72) 発明者 堀井 謙一

兵庫県尼崎市扶桑町1番8号 住友金属工

業株式会社半導体装置事業部内

(74)代理人 100078868

弁理士 河野 登夫

Fターム(参考) 30058 AA07 AA16 AB06 AC04 CB03

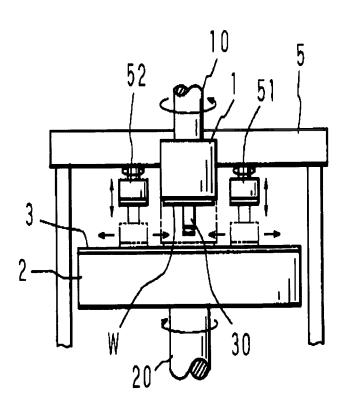
DA02 DA17

(54) 【発明の名称】 試料研磨方法及び試料研磨装置

(57) 【要約】

【課題】 研磨パッドの交換時におけるドレッシングの 時間短縮と、研磨レートの回復のために使用中の研磨パ ッドに対してなされる通常のドレッシングの安定化とを 併せて実現する。

【解決手段】 研磨定盤2に張着された研磨パッド3の 表面にそのドレス面を押し当ててドレッシングするドレ ス用ヘッドとして、相対的に細かいドレス面を有し、ド レッシング量を抑えた第1のドレス用ヘッド51と、相対 的に粗いドレス面を有し、ドレッシング量を高めた第2 のドレス用ヘッド52とを備え、これらを対象となる研磨 パッド3の状態に応じて使い分け、又は適宜に組み合わ せて使用する。



【特許請求の範囲】

特徴とする試料研磨装置。

施する請求項1記載の試料研磨方法。 【請求項3】 請求項1記載の試料研磨方法の実施に用いる試料研磨装置であって、夫々のドレス面の粗さを異ならせた第1,第2のドレス用ヘッドを具備することを

【請求項4】 前記第1のドレス用ヘッドのドレス面は、0.4mm以下の粒径を有するダイヤモンド粒を基材に埋設して構成してある請求項3記載の試料研磨装置。

【請求項5】 前記第2のドレス用ヘッドのドレス面は、0.2mm以上の粒径を有するダイヤモンド粒を基材に埋設して構成してある請求項3記載の試料研磨装置。

【請求項6】 試料台に保持された試料の一面を研磨定盤に張着された研磨パッドの表面に押し当て、両者間に研磨スラリを供給しつつ摺接させて前記試料の一面を研磨する一方、前記研磨パッドの表面にドレス用ヘッドのドレス面を押し当て、前記表面をドレッシングする試料研磨方法において、研磨により均された研磨パッドの表面のドレッシングと、研磨定盤に新たに張着された研磨パッドの表面のドレッシングとを、前記ドレス用ヘッドのドレス面の押し当て面圧を大小に変更して実施することを特徴とする試料研磨方法。

【請求項7】 請求項6記載の試料研磨方法の実施に用いる試料研磨装置であって、前記研磨パッドの表面にそのドレス面を押し当て、前記表面をドレッシングするドレス用へッドと、該ドレス用ヘッドに付設され、前記ドレス面の押し当て面圧を大小に変更する面圧変更手段とを具備することを特徴とする試料研磨装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体基板等の試料の一面を研磨するための試料研磨方法、及びこの方法の実施に用いる装置に関する。

[0002]

【従来の技術】シリコン基板等の半導体基板の表面に、 導電体層、半導体層又は絶縁体層を積層形成する積層工程と、積層形成された各層の表面に回路パターンを形成 するパターン形成工程とを繰り返して行われる半導体装 置の製造においては、前記積層工程において得られた各層の表面への回路パターンの形成に支障を来すことのないよう、前記表面を研磨して平坦化するようにしている。

【〇〇〇3】このような半導体基板の表面研磨を良好に行わせるための研磨方法として、近年、化学機械研磨(Chemical Mechanical Polishing)が広く採用されている。図8は、以上の如き化学機械研磨に従来から用いられている試料研磨装置の要部の構成を模式的に示す側面図である。この試料研磨装置は、研磨対象となる半導

面図である。この試料研磨装置は、研磨対象となる半導体基板等の試料Wを、例えば真空吸着によってその下面に保持する保持台1と、該保持台1の下面にその上面を対向せしめた研磨定盤2とを備えて構成されている。

【0004】前記保持台1及び研磨定盤2は、共に円板形をなし、夫々との対向面と直交する各別の支軸10,20により同軸的に支持され、これらの支軸10,20の軸回りに回転駆動されるようになしてある。保持台1との対向面となる研磨定盤2の上面には、ポリウレタン系樹脂、アクリル系樹脂等の樹脂製の研磨パッド3が、その全面に亘って張着されており、研磨定盤2の上部には、前記研磨パッド3上に研磨スラリを供給するノズル30が配してある。

【0005】また研磨定盤2の上部には、前記保持台1と異なる位置に、前記研磨パッド3のドレッシング(目立て)を行うためのドレス用ヘッド4が、その下面を研磨パッド3の表面に臨ませて配してある。このドレス用ヘッド4は、研磨定盤2との対向面と直交する支軸40により同軸的に支持され、該支軸40の軸回りに回転駆動されると共に、研磨定盤2の半径方向に移動可能に構成してある。

【〇〇〇6】以上の如き試料研磨装置による化学機械研磨は、試料Wを保持する保持台1を研磨定盤2の上部の所定の円周上に位置決めし、該保持台1及び研磨定盤2を回転させつつ相互に接近させて、図中に2点鎖線により示す如く、前記試料Wの研磨面(下面)を前記イズル30から供給される研磨スラリを介して摺接せしめて行われる。ノズル30から供給される研磨スラリは、研磨対子と反応剤となる試料Wに応じて選定された研磨粒子と反応剤とをなる試料Wに応じて選定された研磨粒子と反応剤とのでおり、研磨がパッド3に摺接せしめられた試料Wの研磨し、研磨粒子の作用による機械的な研磨と、反応剤の作用による化学的な研磨とにより平坦化される。

【0007】このように行われる化学機械研磨において、研磨定盤2に張着された研磨パッド3の表面性状は、試料Wとの摺接の繰り返しにより変化し、また研磨スラリに含まれる研磨粒子及び反応剤、並びに、研磨に

より発生する研磨屑による目詰まり(グレージング)に よって変化して、所望の研磨レートが得られなくなる處 れがある。

【0008】前記ドレス用ヘッド4によるドレッシングは、以上の如き研磨パッド3の表面性状の変化を修復し、研磨レートを回復させるために、例えば、所定回数の研磨が終了する都度行われるものであり、ドレス用ヘッド4と研磨定盤2とを回転させつつ相互に接近させて、性状が変化した研磨パッド3の表面にドレス用ヘッド4の下面(ドレス面)を押し当てて行われる。

【0009】ドレス用ヘッド4のドレス面は、樹脂又は金属製の基材に、ダイヤモンド粒等の硬質粒を、夫々の一部を表面に露出させた状態で埋設して、該表面を粗面化して構成されており、研磨パッド3の表面は、粗面化されたドレス面の押し付けにより良好な表面性状に回復せしめられる。ドレス用ヘッド4は、前述の如く、研磨定盤2の半径方向に移動可能としてあり、研磨パッド3のドレッシングは、ドレス用ヘッド4の前記移動により、研磨パッド3の全面に亘って行わせることができる。なおこのとき、研磨パッド3の表面に水等の洗浄剤を供給し、目詰まりを生じさせている研磨粒子、反応利、及び研磨屑を洗い流しつつドレッシングを行わせる場合もある。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】さて、以上の如き試料研磨装置において、研磨定盤2の上面に張着された研磨パッド3は、研磨の繰り返しに伴って徐々に劣化し、この劣化が過度に進行した場合、前記ドレッシングによる研磨レートの回復が期待し得なくなることから、所定回数の研磨がなされる都度、劣化した研磨パッド3を研磨定盤2から取り外し、新たな研磨パッド3に交換する必要がある。

【0011】ところが、前記交換直後の新しい研磨パッド3は、安定した表面性状を有しているとは言えず、該研磨パッド3をそのまま用いて研磨を行わせた場合、所望の研磨レートが得られないという問題があることから、新しい研磨パッド3に対しても前述したドレッシングを実施し、表面性状を安定化させた後に研磨を開始させるようにしている。

【0012】ところが、新規の研磨パッド3に対するドレッシングは、研磨レートの回復のために使用中の研磨パッド3に対してなされる通常のドレッシングよりも念入りに行う必要があり、このドレッシングに長い時間を要し、研磨パッド3を交換した後、この研磨パッド3を用いて研磨を開始するまでの間の立ち上げ時間が長くなり、研磨作業の能率低下を招くという問題があった。

【0013】ドレッシング時間を短縮するためには、粗いドレス面を有するドレス用ヘッドを用い、単位時間当たりのドレッシング量を高めることが有効である。しかしながら、粗いドレス面を有するドレス用ヘッドを用い

た場合、前述した通常のドレッシングに際しての時間管理が難しく、ドレッシング量の過不足が生じ易く、ドレッシングの不足により所望のドレッシング効果が得られなくなる虞れがあり、また逆に、過剰なドレッシングがなされ、各ドレッシング時における研磨パッド3の損耗量が大きくなって、該研磨パッド3の寿命の低下を引き起こすという問題がある。

【0014】本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、研磨パッドの交換時におけるドレッシングの時間短縮を図ると共に、研磨レートの回復のために使用中の研磨パッドに対してなされる通常のドレッシングを安定して行わせることができる試料研磨方法及び試料研磨装置を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明に係る試料研磨方法は、試料台に保持された試料の一面を研磨定盤に張うりを供給しつつ摺接させて前記試料の一面を研磨する一方、前記研磨パッドの表面にドレス用へッドのドレスを押し当て、前記表面をドレッシングする試料研磨方とがしまれた研磨があるまり切ったの表面のドレッシングを、相対的に細かいドレス開へッドにより実施し、研磨により実施する第1のドレス開へッドにより実施し、研磨に銀着された研磨パッドの表面のドレッシングを、相対的に粗いドレス所へッドにより実施する第2のドレス用へッドにより実施することを特徴とする。

【0016】本発明においては、相対的に細かいドレス面を有し、ドレッシング量を抑えた第1のドレス用へッドと、相対的に粗いドレス面を有し、ドレッシング量を加えた第2のドレス用へッドとを用い、研磨により均均のまして、研磨パッドの表面のドレッシングに際しては第1のおせて、研磨パッドの損耗を抑えつつ、目的となる研磨レートの回復を実現する一方、研磨定盤に新たに現ました研磨パッドの表面のドレッシングを、相対的に粗いドレス面を有し、ドレッシング量を高めた第2のドレス用へッドを用いて実施し、このドレッシングに要する時間を短縮して研磨作業の能率向上を図る。

【0017】また、前記第1のドレス用ヘッドによるドレッシングを、前記試料の研磨中の研磨パッドに対しても実施することを特徴とする。

【0018】この発明においては、使用中の研磨パッドの表面に対する第1のドレス用ヘッドによるドレッシングを、該研磨パッドによる試料の研磨中に、この研磨位置と異なる位置にて行い、別個にドレッシング用の時間を設けることなく常に安定した研磨レートが得られるようにする。

【 O O 1 9 】また以上の方法の実施に用いる本発明に係る試料研磨装置は、夫々のドレス面の粗さを異ならせた

第1,第2のドレス用ヘッドを具備することを特徴とす ス

【〇〇2〇】本発明においては、相対的に細かいドレス面を有し、ドレッシング量を抑えた第1のドレス用ヘッドと、相対的に粗いドレス面を有し、ドレッシング量を高めた第2のドレス用ヘッドとを備え、これらを使い分け、又は適宜に組み合わせて使用することにより、目的に応じたドレッシング量が得られるようにし、交換後の新しい研磨パッドのドレッシングに要する通常のドレッシングを安定して行わせる。

【OO21】また、前記第1のドレス用ヘッドのドレス面は、O.4mm以下の粒径を有するダイヤモンド粒を基材に埋設して構成してあることを特徴とする。

【0022】第1のドレス用ヘッドのドレス面は、樹脂又は金属製の基材に、0.4mm以下の粒径を有するダイヤモンド粒を埋設した構成とすることにより、このドレス用ヘッドを主として用いる使用中の研磨パッドに対する通常のドレッシングを安定して行わせる。なおこのとき、第2のドレス用ヘッドのドレス面は、第1のドレス用ヘッドのドレス面に用いたダイヤモンド粒よりも大きい粒径を有するダイヤモンド粒を同様の基材に埋設して構成する。

【OO23】また、前記第2のドレス用ヘッドのドレス 面は、O.2mm以上の粒径を有するダイヤモンド粒を 基材に埋設して構成してあることを特徴とする。

【〇〇24】第2のドレス用ヘッドのドレス面は、樹脂又は金属製の基材に、〇.2mm以下の粒径を有するダイヤモンド粒を埋設した構成とすることにより、このドレス用ヘッドを主として用いる研磨パッドの立ち上げ時のドレッシングの所用時間を実用上支障のない程度に短縮する。なおこのとき、第1のドレス用ヘッドのドレス面は、第2のドレス用ヘッドのドレス面に用いたダイヤモンド粒よりも小さい粒径を有するダイヤモンド粒を同様の基材に埋設して構成する。

【0025】また本発明の他の発明に係る試料研磨方法は、試料台に保持された試料の一面を研磨定盤に張着された研磨パッドの表面に押し当て、両者間に研磨スラリを供給しつつ摺接させて前記試料の一面を研磨する一方、前記研磨パッドの表面にドレス用ヘッドのドレス面を押し当て、前記表面をドレッシングする試料研磨方法において、研磨により均された研磨パッドの表面のドレッシングと、研磨定盤に新たに張着された研磨パッドの表面のドレッシングとを、前記ドレス用ヘッドのドレス面の押し当て面圧を大小に変更して実施することを特徴とする。

【0026】本発明においては、研磨により均された研磨パッドの表面のドレッシングを、該研磨パッドの表面へのドレス面の押し当て面圧を小さくし、ドレッシング量を抑えた状態で実施し、研磨パッドの損耗を抑えつ

つ、目的となる研磨レートの回復を実現する。また、研 磨定盤に新たに張着された研磨パッドの表面のドレッシ ングを、該研磨パッドの表面へのドレス面の押し当て面 圧を大きくし、ドレッシング量を高めた状態で実施し、 このドレッシングに要する時間を短縮して、研磨作業の 能率向上を図る。

【0027】また、この試料研磨方法の実施に用いる本発明の他の発明に係る試料研磨方法は、前記研磨パッドの表面にそのドレス面を押し当て、前記表面をドレッシングするドレス用ヘッドと、該ドレス用ヘッドに付設され、前記ドレス面の押し当て面圧を大小に変更する面圧変更手段とを具備することを特徴とする。

【〇〇28】この発明においては、ドレス用のヘッドに面圧変更手段を付設し、該手段の動作により、該面圧変更手段の動作により研磨パッドへのドレス面の押し当て面圧を変更して、目的に応じたドレッシング量が得られるようにし、交換後の新しい研磨パッドのドレッシングに要する時間を短縮し、また、使用中の研磨パッドに対する通常のドレッシングを安定して行わせる。

[0029]

【発明の実施の形態】以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。図1は、本発明に係る試料研磨方法の実施に用いる試料研磨装置の要部の構成を模式的に示す側面図、図2は、この試料研磨装置を上方から見た平面図である。この試料研磨装置は、図8に示す後来の試料研磨装置と同様、その下面に研磨対象とはが発展がある。以外を保持する厚肉円板形の保持台1と、該保持台1の下面にその上面を対向させた円板形の研磨定盤2と同軸上に図示されているが、実際には図2に示すを増えてなる。なお、図1において保持台1は、研磨定盤2と同軸上に図示されているが、実際には図2に示すのよいででである。

【〇〇3〇】前記保持台1及び研磨定盤2は、夫々との対向面と直交する各別の支軸10,20により同軸的に支持され、これらの支軸10,20の軸回りに回転駆動されるようになしてある。また保持台1と対向する研磨定盤2の上面には、ポリウレタン系樹脂、アクリル系樹脂等の樹脂製の研磨パッド3が、その全面に亘って張着されており、研磨定盤2の中心上部には、前記研磨パッド3上に研磨スラリを供給するノズル30が配してある。

【0031】また研磨定盤2の上方には、前記保持台1と問方向に干渉せず、また前記ノズル30と上下方向に干渉しない位置に、該研磨定盤2の中心を通り、径方向に横切る態様に支持フレーム5が架設されており、該支持フレーム5には、前記研磨パッド3のドレッシング(目立て)を行うための第1のドレス用ヘッド51と第2のドレス用ヘッド52とが、前記研磨定盤2の中心部の両側に振り分け配置されている。

【0032】第1, 第2のドレス用ヘッド51, 52は、共に円板形をなし、前記研磨定盤2の上面、即ち、研磨パ

ッド3の表面に対し、夫々の下面(ドレス面)を平行に保って垂下支持されており、夫々の支軸回りに回転駆動されると共に、前記支持フレーム5に沿って研磨定盤2の径方向に移動し、また、研磨パッド3の表面に接離する方向に移動するように構成されている。

【0033】図示の装置において、第1,第2のドレス用ヘッド51,52は、夫々のドレス面の粗さを異ならせ、後者のドレス面が前者のドレス面よりも粗くなるようにしてある。図3は、第1,第2のドレス用ヘッド51,52のドレス面の平面図であり、図示の如くドレス面は、その全面を周方向に扇形に分割して構成され、以下の如くにダイヤモンド粒が埋設された8か所のドレス部5a,5a…を備えている。

【0034】図4は、前記ドレス部5aの一部を拡大して示す平面図である。図示の如くドレス部5aは、その面内の複数か所にダイヤモンド粒5b,5b…を埋設し、適宜の間隔にて千鳥配置して構成されている。これらのダイヤモンド粒5b,5b…の埋設は、電着、貼着等、ドレッシング時の抵抗に抗し得る強度が得られる適宜の手段により実現することができる。

【0035】第1,第2のドレス用ヘッド51,52のドレス面の粗さは、夫々に埋設されたダイヤモンド粒5b,5b…の粒径 d を変えることにより異ならせてある。第1のドレス用ヘッド51のドレス面は、各ドレス部5aに0.4mm以下の粒径を有するダイヤモンド粒5b,5b…を配して構成することができる。この場合第2のドレス用ヘッド52のドレス面は、第1のドレス用ヘッド51において用いたよりは大きい粒径を有するダイヤモンド粒5b,5b…を配することにより、第1のドレス用ヘッド51のドレス面よりも粗くしておく。

【0036】また第2のドレス用ヘッド52のドレス面は、各ドレス部5aに0.2mm以上の粒径を有するダイヤモンド粒5b,5b…を配して構成することができる。この場合、第1のドレス用ヘッド51のドレス面は、第2のドレス用ヘッド52において用いたよりは小さい粒径を有するダイヤモンド粒5b,5b…を配し、第2のドレス用ヘッド52のドレス面よりも細かくしておく。

【0037】なお、第1,第2のドレス用ヘッド51,52のドレス面の粗さの相違は、前述の如くダイヤモンド粒5b,5b…の粒径を変える手段に限らず、夫々のドレス部5aにおけるダイヤモンド粒5b,5b…の配設間隔を変える等、他の手段により実現することもできる。また以上の実施の形態においては、第1,第2のドレス用ヘッド51,52のドレス面を、周方向に8つのドレス部5a,5a…により分割構成してあるが、これよりも少ない分割、又はこれよりも多い分割によりドレス面を構成してもよい。更には、第1,第2のドレス用ヘッド51,52の下面全体を単一のドレス面により構成してもよい。

【0038】以上の如き試料研磨装置による化学機械研磨は、図8に示す従来の装置におけると同様、前記保持

台1及び研磨定盤2を回転させつつ相互に接近させて、 図1中に2点鎖線により示す如く、保持台1の下面に保 持された試料Wの研磨面(下面)を前記研磨パッド3の 表面に押し当て、これら両面を、前記ノズル30から供給 される研磨スラリを介して摺接せしめて行われ、試料W の研磨面は、前記研磨スラリに含まれる研磨粒子の作用 による機械的な研磨と、反応剤の作用による化学的な研 磨とにより平坦化される。

【0039】また研磨パッド3表面のドレッシング(目立て)は、前記第1のドレス用ヘッド51又は第2のドレス用ヘッド52と研磨定盤2とを回転させつつ相互に接近させて、図1中に2点鎖線により示す如く、研磨定盤2の上面に張着された研磨パッド3の表面に第1のドレス用ヘッド51又は第2のドレス用ヘッド52のドレス面を押し当て、これら両面を摺接せしめて行われる。なおこのとき、第1,第2のドレス用ヘッド51,52を、支持フレーム5に沿って半径方向に移動させることにより、研磨パッド3の表面全体のドレッシングを行わせることができる。

【0040】このようなドレッシングは、前述の如く、研磨により均された研磨パッド3に対し、その表面性状を修復し、所望の研磨レートを回復させるために行われる一方、研磨定盤2に新たに張着された研磨パッド3に対し、該研磨パッド3を用いた研磨の開始前にその表面性状を安定化させるべく行われる。本発明において前記第1のドレス用ヘッド51と第2のドレス用ヘッド52とを備えたのは、これらを対象となる研磨パッド3の状態に応じて使い分け、前述した両場合の夫々において適正なドレッシングがなされるようにするためである。

【0041】図5は、第1,第2のドレス用ヘッド51,52によるドレッシング量の時間的な変化の様子を示す図である。前述の如く細かいドレス面を有する第1のドレス用ヘッド51を用いた場合、図中に破線により示す如く、そのドレッシング量が時間の経過に伴って緩やかに増加する特性を示すのに対し、粗いドレス面を有する第2のドレス用ヘッドを用いた場合、図中に実線により示す如く、そのドレッシング量が、時間の経過に伴って急峻に増加する特性を示す。

【0042】本発明においては、このようなドレッシング特性の相違を利用し、研磨に使用中の研磨パッド3を対象とする場合、必要なドレッシング量がわずかであることから、細かいドレス面を有し、ドレッシング量を抑えた第1のドレス用ヘッド51を用いる。これにより、ドレス時間の管理によって所望のドレッシング量が大きな誤差なく得られるようになり、研磨パッドの無用な損耗を抑えつつ、目的となる研磨レートの回復を確実に実現することができる。

【0043】一方、研磨定盤2に新たに張着された使用 前の研磨パッド3を対象とする場合には、必要となるド レッシング量が大きいことから、粗いドレス面を有し、 大なるドレッシング量が得られる第2のドレス用ヘッド52を用いる。これにより、交換直後の新しい研磨パッド3の表面を短時間にて目立てし、研磨のために必要な表面性状を速やかに実現することができ、研磨パッド3の交換後、研磨を開始するまでの間の立ち上げ時間を可及的に短縮することが可能となる。このことは、試料研磨装置における研磨能率の向上に有用である。

【0044】なお第1,第2のドレス用ヘッド51,52 は、夫々単独にて用いるのではなく、適宜に組み合わせて用いてもよい。例えば、使用前の研磨パッド3のドレッシングに際し、第1,第2のドレス用ヘッド51,52の両方を用い、立ち上げ時間の更なる短縮を図るようにしてもよく、また、第2のドレス用ヘッド52による粗ドレッシングを所定時間行った後、第1のドレス用ヘッド51による仕上げドレッシングを行い、研磨開始前の研磨パッド3の表面に所望の性状を精度良く実現するようにしてもよい。

【0045】図6は、本発明に係る試料研磨方法の実施に用いる試料研磨装置の他の実施の形態の要部を模式的に示す側面図である。この試料研磨装置は、図1及び図8に示す試料研磨装置と同様に、試料Wを保持する保持台1と、研磨パッド3が張着された研磨定盤2と、研磨定盤2の中心上部に配された研磨スラリ供給用のノズル30とを備え、保持台1に保持された試料Wの下面を、前記ノズル30による研磨スラリの供給下にて研磨パッド3の上表面に押し当て、保持台1及び研磨定盤2の各別の支軸10,20回りの回転により摺接させて、前記試料Wの下面を化学機械研磨する構成としたものである。

【0046】研磨定盤2の上方には、前記保持台1の配設位置と逆側の周縁部から中心部に向け、前記研磨定盤2の上面と平行をなして支持フレーム6が架設されており、該支持フレーム6には、研磨パッド3の表面をドレッシング(目立て)するための単一のドレス用ヘッド60が垂下支持されている。

【0047】このドレス用ヘッド60は、図1に示す第1,第2のドレス用ヘッド51,52と同様、夫々の軸回りの回転が可能とされ、更に支持フレーム6に沿って研磨パッド3の半径方向への移動、及び研磨パッド3に対して接離する方向への移動が可能とされている。またドレス用ヘッド60の下面(ドレス面)は、前記図4及び図5に示す第1,第2のドレス用ヘッド51,52と同様、所定の粒径を有する複数のダイヤモンド粒を配して構成されている。

【0048】以上の如く構成された試料研磨装置において、研磨パッド3表面のドレッシングは、前記ドレス用へッド60と研磨定盤2とを回転させつつ相互に接近させて、図中に2点鎖線により示す如く、ドレス用へッド60の下面(ドレス面)を研磨定盤2に張着された研磨パッド3の上表面に押し当て、更に、ドレス用へッド60を支持フレーム6に沿って半径方向に移動させることによ

り、研磨パッド3の全面に亘って行われる。

【0049】ドレス用ヘッド60は、以上の如く行われるドレッシングに際し、研磨パッド3の上表面へのドレス面の押し当て面圧を変更する手段を備えており、研磨パッド3の状態に応じたドレッシングを、前記押し当て面圧を大小に変更することにより行わせる構成としてある。

【0050】図7は、ドレス用ヘッド60及び面圧変更手段の構成を示す図である。本図中に断面視してあるように、ドレス用ヘッド60は、円筒形をなす外筒6aの内部に上下方向への摺動自在にピストン板6bを嵌装し、前記外筒6aの内部を上下のシリンダ室6c、6dに分割して空圧シリンダを構成する一方、前記ピストン板6bの下方に延設され、外筒6aの底壁を貫通するロッド6eの下端に、前述したドレス面をその下面に備えるドレス板6fを取付けて構成されている。

【0051】外筒6aの上面に連設されたドレス用ヘッド60の回転軸61には、非回転状態に拘束された導圧リング62が外嵌されており、ピストン板6bの上下に構成されたシリンダ室6c,6dは、外筒6aの周壁に形成された導圧路63,64を介して前記導圧リング62の内面に周設された各別の導圧溝に連通させてある。前記導圧溝の夫々は、導圧リング62の外側に連通されており、この連通部に夫々連結された導圧管65,66により、面圧の発生源となるエアポンプPの吐出側に構成された電空レギュレータ(電圧・空圧変換手段)7に接続されている。

【0052】電空レギュレータ7は、図示の如く、前記エアポンプPの吐出路70の中途に、固定絞り71及び可変絞り72をこの順に直列に介装して構成されており、前記導圧管65は、前記固定絞り71と可変絞り72との間に、また前記導圧管66は、前記可変絞り72の下流側に夫々接続されている。前記可変絞り72の絞り開度は、外部から与えられる開閉信号に応じて増減されるようになしてある。

【0053】以上の構成により、導圧路63を介して前記 導圧管65に連通する上部のシリンダ室6cと、導圧路64を介して前記導圧管66に連通する下部のシリンダ室6cとの間には、前記可変絞り72の前後の圧力差が発生し、この圧力差がピストン板6bに作用し、ロッド6eを介して前記ドレス板6fを下向きに押圧することとなり、該ドレス板6fの下面に構成されたドレス面は、この押圧力に対応する面圧にて研磨パッド3の表面に押し当てられてドレッシングが行われる。

【0054】このとき、ドレス用ヘッド60の押し当て面 圧の大小は、前記可変絞り72の前後に発生する圧力差の 大小に対応し、この圧力差は、可変絞り72の絞り面積の 減少に応じて大となる。また、押し当て面圧を変えてド レッシングを行った場合、前記図5と同様のドレッシン グ特性が得られ、押し当て面圧が小さい場合には、図中 に破線により示す如く、時間の経過に伴って緩やかにド レッシング量が増加する特性を示すのに対し、押し当て 面圧が大きい場合には、図中に実線により示す如く、時 間の経過に伴ってドレッシング量が急峻に増加する特性 を示す。このように、図7に示すドレス用ヘッド60を備 える試料研磨装置においては、電空レギュレータ7の可 変絞り72の絞り開度を変更することにより異なる特性下 でのドレッシングを行わせることができる。

【0055】而して、研磨に使用中の研磨パッド3を対象とする場合には、可変絞り72の絞り開度を大とし、小なる押し当て面圧下にてドレッシング量を抑えた状態でドレッシングを実施する。これにより、所望のドレッシング量が大きな誤差なく得られるようになり、研磨パッドの無用な損耗を抑えつつ研磨レートを確実に回復された研磨パッド3を対象とする場合には、可変絞り72の絞り開度を小とし、大なる押し当て面圧下にてドレッシングを実施する。これにより、交換直後の研磨パッド3を短時間にて目立てし、研磨のために必要な表面性状を速やかに実現することができ、立ち上げ時間を可及的に短縮することが可能となる。

【0056】なお、可変絞り72の絞り開度を変更するために電空レギュレータフに与える開閉信号は、オペレータによる手動操作により与える構成としてもよく、また、研磨工程の全体を管理するためのプロセス制御部から与える構成としてもよい。また押し当て面圧の変更手段は、以上の実施の形態に示す構成に限らず、適宜の構成にて実現することができる。

[0057]

【発明の効果】以上詳述した如く本発明に係る試料研磨方法においては、使用中の研磨パッドに対して研磨レートの回復のためになされる通常のドレッシングを、相対的に細かいドレス面を有し、ドレッシング量を抑えたり実施するから、研磨パッと、研磨レートの確実な回復とをでき、また、研磨定盤に新たに張着された研磨ととができ、また、研磨定盤に新たに張着された研磨がに対するドレッシングを、相対的に粗いドレス面を有し、ドレス量を高めた第2のドレス用ヘッドにより実施するドレッシング後の研磨開始までの立ち上げ時間を短縮することができ、研磨作業全体の能率向上を達成し得る。

【0058】また本発明に係る試料研磨装置においては、研磨パッド表面のドレッシングに用いるドレス用ヘッドとして、相対的に細かいドレス面を有し、ドレッシング量を抑えた第1のドレス用ヘッドと、相対的に粗いドレス面を有し、ドレス量を高めた第2のドレス用ヘッドとを備えたから、これら第1、第2のドレス用ヘッドを、研磨対象となる研磨パッドの状態に応じて使い分け、又は適宜に組み合わせて使用して前述した方法を実施することができ、研磨レートの回復のために使用中の

研磨パッドに対してなされる通常のドレッシングを安定して行わせ、研磨パッドの無用な損耗を防ぎ、寿命の低下を未然に防止することができると共に、交換後の新しい研磨パッドのドレッシングに要する時間を短縮することができ、研磨作業全体の能率向上を達成し得る。

【0059】また本発明の他の発明に係る試料研磨方法においては、使用中の研磨パッドに対して研磨レートの回復のためになされる通常のドレッシングを、ドレス用へッドの押し当て面圧を小とし、ドレッシング量を抑えた状態で実施するから、研磨パッドの無用な損耗の防止と、研磨レートの確実な回復とを、比較的緩やかな時間管理下にて容易に実現することができ、また、研磨定盤に新たに張着された研磨パッドの表面のドレッシングを、ドレス用へッドの押し当て面圧を大とし、ドレッシング後の研磨開始までの立ち上げ時間を短縮することができ、研磨作業全体の能率向上を違成し得る。

【 O O 6 O 】更に本発明の他の発明に係る試料研磨装置においては、研磨パッド表面のドレッシングに用いるドレス用へッドに面圧変更手段を付設したから、研磨対象となる研磨パッドの状態に応じてドレス用へッドの押し当て面圧を変更することにより、目的に応じたドレッシング量が得られ、前述した方法を実施することが可能となり、研磨レートの回復のために使用中の研磨パッドに対してなされる通常のドレッシングを安定して行わせ、研磨パッドの無用な損耗を防ぎ、寿命の低下を未然に防止することができると共に、交換後の新しい研磨パッドのドレッシングに要する時間を短縮し、研磨能率の向上に寄与することができる等、本発明は優れた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る試料研磨装置の実施に使用する試料研磨装置の要部の構成を模式的に示す側面図である。

【図2】図1に示す試料研磨装置を上方から見た平面図である。

【図3】第1, 第2のドレス用ヘッドのドレス面の平面 図である。

【図4】ドレス部の一部を拡大して示す平面図である。

【図5】第1, 第2のドレス用ヘッドによるドレッシング量の時間的な変化の様子を示す図である。

【図6】本発明に係る試料研磨方法の実施に用いる試料 研磨装置の他の実施の形態の要部を模式的に示す側面図 である。

【図7】図6に示す試料研磨装置に用いられているドレス用ヘッド及び面圧変更手段の構成を示す図である。

【図8】従来の試料研磨装置の要部の構成を模式的に示す側面図である。

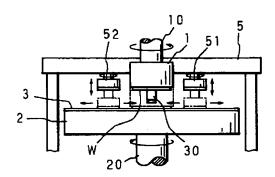
【符号の説明】

- 1 保持台
- 2 研磨定盤

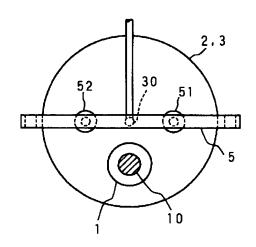
- 3 研磨パッド
- 5a ドレス部
- 5b ダイヤモンド粒
- 6a 外筒
- 6b ピストン板
- 6c シリンダ室

- 6d シリンダ室
- 7 電空レギュレータ
- 51 第1のドレス用ヘッド
- 52 第2のドレス用ヘッド
- 60 ドレス用ヘッド

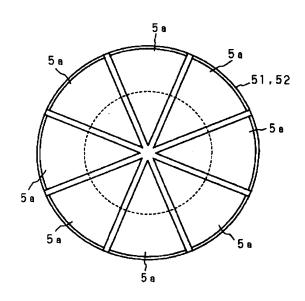
【図1】



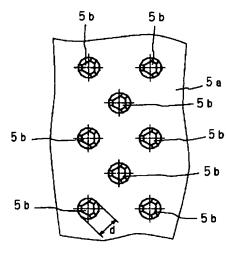
[図2]



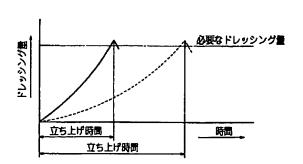
【図3】



[図4]



[図5]



【図6】

